## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-033960

(43)Date of publication of application: 09.02.2001

(51)Int.Cl.

G03F 7/027 G03F 7/40 H01L 21/027

(21)Application number: 11-203021

(71)Applicant:

KANSAI PAINT CO LTD

(22)Date of filing:

16.07.1999

(72)Inventor:

**AKUI JUN** 

**OZAKI KAZUHIRO** YOSHITAKE JUNYA MIYAGAWA KENJI

**SEKO KENJI** 

# (54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION FOR PHOTORESIST AND RESIST PATTERN FORMING METHOD

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photosensitive resin composition suitable for a soldering resist. SOLUTION: The photosensitive resin composition contains (A) an unsaturated group-containing urethane resin having 20-300 mgKOH/g acid value, 0.2-5.0 mol/kg unsaturation degree and a number average molecular weight of 400-100,000, (B) a photopolymerization initiator and (C) a curing agent which cures the urethane resin A by a reaction with the carboxyl and hydroxyl

groups of the resin A under heat. The urethane resin A is obtained by allowing (a) a hydroxyl-containing unsaturated resin to react with (b) a carboxyl-containing diol compound, (c) a diisocyanate compound and, optionally, (d) a polyol compound. The hydroxylcontaining unsaturated resin (a) is obtained by allowing 1 mol epoxy group of the diepoxide to react with 0.8-1.2 mol ethylenic unsaturated carboxylic acid, based on containing one carboxyl group and one ethylenic unsaturated group on the average in one

molecule and having a number average molecular weight of 72-1,000.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

14.06.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-33960 (P2001-33960A)

(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		•	テーマコード(参考)
G03F	7/027	5 1 5	G03F	7/027	5 1 5	2H025
	7/40	501		7/40	501	2H096
H01L	21/027		H01L	21/30	502R	

#### 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特顧平11-203021	(71)出願人	000001409
			関西ペイント株式会社
(22)出顧日	平成11年7月16日(1999.7.16)		兵庫県尼崎市神崎町33番1号
		(72)発明者	阿久井 潤
			神奈川県平塚市東八幡 4丁目17番1号 関
			西ペイント株式会社内
		(72)発明者	尾崎 和洋
			神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番 1 号 関
			西ペイント株式会社内
		(72)発明者	吉武 淳也
			神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番 1 号 関
			西ペイント株式会社内
			最終音に続く

#### (54) 【発明の名称】 フォトレジスト用感光性樹脂組成物及びレジストパターン形成方法

#### (57)【要約】

【課題】 ソルダーレジストに適した感光性樹脂組成物を提供する。

## 【解決手段】下記成分

(A) (a) ジエポキシドのエポキシ基1モルに対して1分子中に平均1個のカルボキシル基と平均1個のエチレン性不飽和基を含有する数平均分子量72~1000のエチレン性不飽和カルボン酸0.8~1.2モルを反応させてなる水酸基含有不飽和樹脂、(b) カルボキシル基含有ジオール化合物、(c) ジイソシアネート化合物及び(d) 必要に応じてポリオール化合物を反応させてなる酸価20~300mg KOH/g、不飽和度0.2~5.0モル/kg及び数平均分子量400~100,000の不飽和基含有ウレタン樹脂、(B) 光重合開始剤、及び(C) 上記樹脂(A) のカルボキシル基及び/又は水酸基と熱により硬化する硬化剤を含有することを特徴とするフォトレジスト用感光性樹脂組成物。

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】 下記成分

(A) (a) ジエポキシドのエポキシ基1モルに対して1分子中に平均1個のカルボキシル基と平均1個のエチレン性不飽和基を含有する数平均分子量72~1000のエチレン性不飽和カルボン酸0.8~1.2モルを反応させてなる水酸基含有不飽和樹脂、(b) カルボキシル基含有ジオール化合物、(c) ジイソシアネート化合物、及び(d) 必要に応じてポリオール化合物を反応させてなる酸価20~300mg KOH/g、水酸基価0~200mg KOH/g、不飽和度0.2~5.0モル/kg及び数平均分子量400~100,000の不飽和基含有ウレタン樹脂、(B) 光重合開始剤、及び

(C)上記樹脂(A)のカルボキシル基及び/又は水酸基と熱により硬化する硬化剤を含有することを特徴とするフォトレジスト用感光性樹脂組成物。

【請求項2】(1)基材上に請求項1に記載のフォトレジスト用感光性樹脂組成物を塗装して被膜を形成する工程、(2)基材上に形成されたフォトレジスト用感光性樹脂被膜表面に所望のレジスト被膜(画像)が得られるようにレーザー光線で直接もしくは光線でネガマスクを通して感光して硬化させる工程、(3)上記(2)工程で形成されたレジスト被膜をアルカリ現像処理して基板上にレジストパターンを形成する工程、及び(4)上記(3)工程で形成されたレジストパターンを加熱させる工程を含むレジストパターン形成方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】 本発明はフォトレジストに 用いうる感光性樹脂組成物に関し、更に詳しくは、銅な どの金属、ITOなどの導電性金属酸化物により形成さ れる導電回路や電極パターン等の基板を製造するために 用いうる感光性樹脂組成物に関する。

## [0002]

【従来の技術及びその課題】 近年、感光性樹脂組成物は、フォトレジスト、平板ないし凸版用製版材、オフセット印刷用 P S 版、情報記録材料、レリーフ像作製材料など多種の用途に広く使われてきている。従来、プリント配線基板などの導体回路を形成するため、感光性レジストを塗布した基板に、露光/現像によりレジストパタ 40ーンを形成した後、エッチングにより不要部分を除去することが行われている。

【0003】このような感光性レジスト組成物としては、例えば、カルボキシル基を有する不飽和樹脂を用いて、希アルカリで現像できる感光性レジスト組成物(例えば特開平3-223759号公報参照)が公知である。上記したカルボキシル基含有不飽和樹脂は、通常、該公報にも記載されるようにアクリル酸のようなカルボキシル基含有不飽和モノマーを(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーとラジカル共重合反応させてポリ

カルボン酸樹脂を製造したのち、該樹脂とグリシジル (メタ) アクリレート等のエポキシ基含有不飽和モノマ ーとを付加反応させることにより製造されている。しか しながら、該感光性レジスト組成物により形成されたレ ジストパターン被膜は、柔軟性や耐衝撃性等の機械的な 被膜物性が劣る、このために例えば、基板をローラー等 により搬送して現像している間にレジストパターン被膜 がローラーにより傷ついたり、剥がれたりするといった 問題や、また、銅張積層板基材の厚さが0.3㎜以下の薄 い基板に従来の感光性樹脂組成物を塗装した場合には、 輸送中に膜折れなどの不良品が多くなるなどの問題があ った。また、感光性樹脂組成物として特開平7-417 08号公報に水溶性または水分散性の酸基及びエチレン 性不飽和基含有ウレタン樹脂及び非水溶性光重合開始剤 を含有する電着塗料組成物が開示されている。この組成 物で形成されるレジストパターンは上記した問題点はほ ぼ改良されるが、該樹脂中の光反応性基は分子末端にし か存在しないので光に対する感度が低下すること、また 未硬化膜をタックレスにするため樹脂を高分子量化させ て使用するので樹脂中の不飽和基濃度が低くなり光に対 する感度が低下するといった問題が生じる。更に、従来 の感光性レジスト組成物により形成されたソルダーレジ スト等の(永久)レジストでは、碁盤目密着性、無電解 金メッキ性等の密着性が不十分であり改良が必要であ

## [0004]

【課題を解決するための手段】 本発明者等は、上記した問題点のない、感光性樹脂組成物を得るために鋭意研究を重ねた結果、特定の合成法により製造されたカルボキシル基含有不飽和ウレタン樹脂、光重合開始剤及び硬化剤を含有する感光性樹脂組成物を用いて得られる感光性樹脂被膜は、柔軟性、耐衝撃性等の機械的性能が良好でローラーによるパターンの破損及び輸送中の膜折れなどの問題がなく、基材に対する密着性に優れ、しかも高感度であり、特にソルダーレジストに適した被膜が提供できるものであることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0005】かくして、本発明に従えば、 1、下記成分

40 (A) (a) ジエポキシドのエポキシ基1モルに対して 1分子中に平均1個のカルボキシル基と平均1個のエチレン性不飽和基を含有する数平均分子量72~1000のエチレン性不飽和カルボン酸0.8~1.2モルを反応させてなる水酸基含有不飽和樹脂、(b) カルボキシル基含有ジオール化合物、(c) ジイソシアネート化合物、及び(d) 必要に応じてポリオール化合物を反応させてなる酸価20~300mgKOH/g、水酸基価0~200mgKOH/g、不飽和度0.2~5.0モル/kg及び数平均分子量400~100,000の不飽50和基含有ウレタン樹脂、(B) 光重合開始剤、及び

(C) 上記樹脂(A) のカルボキシル基及び/又は水酸 基と熱により硬化する硬化剤を含有することを特徴とす るフォトレジスト用感光性樹脂組成物、

2、(1) 基材上に上記のフォトレジスト用感光性樹脂 組成物を塗装して被膜を形成する工程、(2)基材上に 形成されたフォトレジスト用感光性樹脂被膜表面に所望 のレジスト被膜(画像)が得られるようにレーザー光線 で直接もしくは光線でネガマスクを通して感光して硬化 させる工程、(3)上記(2)工程で形成されたレジス ト被膜をアルカリ現像処理して基板上にレジストパター ンを形成する工程、及び(4)上記(3)工程で形成さ れたレジストパターンを加熱させる工程を含むレジスト パターン形成方法に係わる。

#### [0006]

【発明の実施の形態】 以下、本発明についてさらに詳 細に説明する。本発明の感光性樹脂組成物において、不 飽和基含有ウレタン樹脂(A)を製造するための水酸基 含有不飽和樹脂(a)は、ジエポキシドのエポキシ基1 モルに対して1分子中に平均1個のカルボキシル基と平 均1個のエチレン性不飽和基を含有する数平均分子量が 20 72~1000、好ましくは72~600のエチレン性 不飽和カルボン酸0.8~1.2モル、好ましくは0. 9~1. 1モルを反応させてなる水酸基含有不飽和樹脂 (a) である。エチレン性不飽和カルボン酸の数平均分 子量が72未満になると入手し難くなり、一方1000 を超えると樹脂(a)中の不飽和基濃度が小さくなりレ ジスト等の感度が低下するので好ましくない。また、反 応させるエチレン性不飽和カルボン酸の割合が0.8モ ル未満になると高分子量化するために未露光部分の被膜 が現像液により溶解除去できないために繊細なレジスト パターン被膜が形成できず、一方、1.2モルを超える と未反応の該エチレン性不飽和カルボン酸が被膜中に残 るので好ましくない。

【0007】水酸基含有不飽和樹脂(a)で使用される ジエポキシドは、従来から公知の脂環族型エポキシ基 (脂環式炭化水素環上にあるエポキシ基、脂環式炭化水 素環を形成する炭素原子に直接結合したエポキシ基)、 脂肪族型エポキシ基(直鎖状炭化水素上にあるエポキシ 基)をエポキシ基とし、このエポキシ基を1分子中に平 均2個有するものである。このエポキシ基は同一もしく は異なって含有していても構わない。該ジエポキシドと しては、数平均分子量が160~2,000、特に20 0~1000のものが好ましい。数平均分子量が160 未満のものは入手し難く、一方2,000を越えるもの は樹脂(a)中の不飽和基濃度が小さくなりレジスト等 の感度が低下するので好ましくない。

【0008】上記したジエポキシドとしては、例えば、 ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノール S等のビスフェノールのジグリシジルエーテル化合物; セロキサイド2021、セロキサイド2080、セロキサイド30 50 炭化水素系として、ベンゼン、トルエン、キシレン等、

00、エポリードNT212、エポリードNT214、エポリードNT 228、エポリードCDM(以上、ダイセル化学工業社製、商 品名) ; デナコールEX-201、デナコールEX-211、デナコ ールEX-212、デナコールEX-810、デナコールEX-850、デ ナコールEX-821、デナコールEX-830、デナコールEX-84 1、デナコールEX-861、デナコールEX-911、デナコールE X-941、デナコールEX-920、デナコールEX-931、デナコ ールEX-992、デナコールEX-701、デナコールEX-721、デ ナコールEX-203、デナコールEX-711 (以上、ナガセ化成 工業社製、商品名)などを挙げることができるが、特に これらに限定されるものではない。これらは単独もしく は2種以上を併用することができる。

【0009】また、ジエポキシドと反応させるエチレン 性不飽和カルボン酸は、1分子中にエチレン性不飽和基 を平均1個有し、そして数平均分子量が72~100 0、特に72~300のものが好ましい。数平均分子量 が72未満のものは入手し難く、一方1000を越える ものはレジスト等の感度が悪くなるので好ましくない。 該エチレン性不飽和カルボン酸としては、例えば、(メ タ) アクリル酸; アロニックスM-5300、アロニックスM-5400、アロニックスM-5600 (以上、東亞合成社製、商品 名);ビスコート#2000、ビスコート#2100、ビスコー ト#2150、ビスコート#2180(以上、大阪有機化学工業 社製、商品名) などが挙げられるが、特にこれらに限定 されるものではない。これらのものは単独もしくは2種 以上のものを組み合わせて使用することができる。これ らの中でも特に(メタ)アクリル酸を使用すると不飽和 濃度が高く、高感度化になるのでこのものを使用するこ とが好ましい。

【0010】ジエポキシドとエチレン性不飽和樹脂との 反応は、両者の混合物又はこの混合物を必要に応じて実 質的に不活性な有機溶剤に溶解もしくは分散した有機溶 削溶液に必要に応じて酸基とエポキシ基との反応触媒を 配合し、公知の反応条件、例えば、通常反応温度約50 ~約300℃、好ましくは約60~約200℃の温度範 囲内で、約10分間~約50時間、約20分間~24時 間の範囲内で反応させることができる。また、該反応は エチレン性不飽和がラジカル重合反応を起こさないよう に、例えば、酸素雰囲気で行うことが好ましい。該反応 40 触媒としては、従来から公知の酸基とエポキシ基との反 応触媒、例えば、テトラブチルアンモニウムブロマイド 等の触媒を使用することができる。該触媒は、通常、両 成分の配合量100重量部に対して約0.01~10重 量部、好ましくは約0.05~5重量部の範囲で使用す ることができる。

【0011】また、上記した有機溶剤としては、エポキ シ基、エチレン性不飽和基、イソシアネート基などの官 能基と実質的に反応しない不活性なものを使用すること が好ましい。このものとしては、具体的には、例えば、

ケトン系として、アセトン、メチルエチルケトン、ヘキ サノン、メチルイソプチルケトン、イソホロン、シクロ ヘキサノン等、エステル系として、酢酸エチル、酢酸プ ロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、酢酸ペンチル、 酢酸セロソルブ、酢酸カルビトール等を挙げることがで きる。不飽和基含有ウレタン樹脂(A)の製造で使用さ れるカルボキシル基含有ジオール(b)は、1分子中に 平均約1個以上のカルボキシル基と1分子中に平均約2 個の水酸基を含有する化合物であり、このものの具体例 としては、例えば、ジメチロールプロピオン酸、ジメチ ロールブタン酸、ジメチロール吉草酸などを挙げること ができるが、特にこれらに限定されるものではない。こ れらは単独もしくは2種以上を併用することができる。 これらの中でも特にジメチロールプロピオン酸、ジメチ ロールブタン酸は有機溶剤に溶解し易いことからこのも のを使用することが好ましい。

【0012】不飽和基含有ウレタン樹脂(A)の製造で 使用されるジイソシアネート化合物 (c) は、1分子中 に平均約2個のイソシアネート基を含有する化合物であ る。該イソシアネート化合物としては、脂肪族系ジイソ 20 に1個のエチレン性不飽和基を含有するエチレン性不飽 シアネート化合物、脂環族系ジイソシアネート化合物、 芳香族系ジイソシアネート系化合物等が挙げられる。こ れらは単独もしくは2種以上を併用することができる。 ジイソシアネート化合物(c)としては、例えば、トリ レンジイソシアネート、4,4'ージフエニルメタンジイ ソシアネート、キシリレンジイソシアネート、キシレン ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、 リジンジイソシアネート、4,4'ーメチレンビス(シク ロヘキシルイソシアネート)、メチルシクロヘキサンー 2, 4 (又は2, 6) ージイソシアネート、1, 3一 (イソシ アネートメチル) シクロヘキサン、イソホロンジイソシ アネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネー ト、ダイマー酸ジイソシアネート、ジアニシジンジイソ シアネート、フエニルジイソシアネート、ハロゲン化フ エニルジイソシアネート、メチレンジイソシアネート、 エチレンジイソシアネート、ブチレンジイソシアネー ト、プロピレンジイソシアネート、オクタデシレンジイ ソシアネート、1,5ナフタレンジイソシアネート、ポリ メチレンポリフェニレンジイソシアネート、トリフェニ ルメタントリイソシアネート、ナフタレンジイソシアネ ート、トリレンジイソシアネート重合体、ジフェニルメ タンジイソシアネートの重合体、ヘキサメチレンジイソ シアネートの重合体、3ーフェニル-2ーエチレンジイソ シアネート、クメンー2,4ージイソシアネート、4ーメ トキシー1, 3ーフェニレンジイソシアネート、4ーエト キシ-1, 3-フェニレンジイソシアネート、2, 4'-ジイ ソシアネートジフェニルエーテル、5,6-ジメチルー 1, 3ーフエニレンジイソシアネート、4, 4'-ジイソシ アネートジフエニルエーテル、ベンジジンジイゾシアネ ート、9, 10ーアンスラセンジイソシアネート、4, 4'- 50 1, 2一へキサンジオール、ペンタエリスリトール、ジペ

ジイソシアネートベンジル、3, 3'-ジメチルー4, 4' ージイソシアネートジフエニルメタン、2, 6ージメチル -4, 4'-ジイソシアネートジフエニル、3, 3'ージメ トキシ-4, 4'ージイソシアネートジフエニル、1, 4ー アンスラセンジイソシアネート、フエニレンジイソシア ネート、2, 4, 6ートリレントリイソシアネート、2, 4.4'ートリイソシアネートジフエニルエーテル、1.4 ーテトラメチレンジイソシアネート、1.6-ヘキサメチ レンジイソシアネート、1,10-デカメチレンジイソシ アネート、1.3ーシクロヘキシレンジイソシアネート、 4, 4'-メチレンービス(シクロヘキシルイソシアネー ト)などが挙げられるが、特にこれらに限定されるもの ではない。これらは単独もしくは2種以上を併用するこ とができる。

【0013】不飽和基含有ウレタン樹脂(A)の製造に おいて、必要に応じて上記した成分以外に1分子中に少 なくとも2個のアルコール性やフェノール性等の水酸基 を含有するポリオール(d)を反応させることもでき る。また、該ポリオール成分には必要に応じて1分子中 和基含有ポリオールも使用することができる。ポリオー ル (d) としては、例えば、エチレングリコール、ジエ チレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレ ングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレン グリコール(分子量6000以下)、トリメチレングリコー ル、ポリプロピレングリコール(分子量6000以下)、テ トラメチレングリコール、ポリテトラメチレングリコー ル、1, 2ープチレングリコール、1, 3ープタンジオー ル、1,4ープタンジオール、l,5ーペンタンジオール、 ネオペンチルグリコール、1,2-ヘキシレングリコー ル、1.6-ヘキサンジオール、ヘプタンジオール、1,1 0ーデカンジオール、シクロヘキサンジオール、2ープテ ンー1, 4ージオール、3ーシクロヘキセン-1, 1ージメタ ノール、4ーメチルー3ーシクロヘキセン-1、1ージメタ ノール、3-メチレン-1、5ーペンタンジオール、(2一 ヒドロキシエトキシ)ー1ープロパノール、4一(2ーヒ ドロキシエトキシ) ー1ープタノール、5ー(2ーヒドロ キシエトキシ)ーペンタノール、3ー(2ーヒドロキシプ ロポキシ)ー]ープロパノール、4ー(2ーヒドロキシプ ロポキシ)ー1ーブタノール、5ー(2ーヒドロキシプロ ポキシ) ー1ーペンタノール、1ー(2ーヒドロキシエト キシル) ー2ーブタノール、1一(2ーヒドロキシエトキ シ) -2ーペンタノール、水素化ビスフエノールA、グリ セリン、ポリカプロラクトン、1, 2, 6一へキサントリ オール、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタ ン、ペンタントリオール、トリスヒドロキシメチルアミ ノメタン、3一(2ーヒドロキシエトキシ)ー1,2一プロ パンジオール、3一(2-ヒドロキシプロポキシ)-1.2 ープロパンジオール、6一(2ーヒドロキシエトキシ)ー 7

ンタエリスリトール、マニトール、グルコースなどがあ げられる。また、上記したエチレン性不飽和基含有ポリ オールとしては、例えば、グリセリンモノ(メタ)アク リレート、トリメチロールプロパンモノ(メタ)アクリ レート、ペンタエリスリトールモノ(メタ)アクリレー ト、ジペンタエリスリトールモノ(メタ)アクリレー ト、ジペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、 ヒドロキシイソシアヌレートモノ(メタ)アクリレー ト、ネオペンチルグリコールモノ(メタ)アクリレー ト、ペンタエリスリトールモノアリルエーテル、ペンタ エリスリトールジアリルエーテル等が挙げられる。

【0014】本発明の感光性樹脂組成物で使用する不飽 和基含有ウレタン樹脂(A)は、上記した成分(a)~ (c) 及び必要に応じて(d) を配合し、従来から公知 のイソシアネート基と水酸基との反応条件によって製造 することができる。該反応において、これらの成分を溶 解もしくは分散し、且つこれらの反応を阻害しない不活 性な有機溶剤溶媒を必要に応じて使用することができ る。該有機溶剤溶媒としては、例えば、上記した炭化水 素系、ケトン系、エステル系等と同様のものを使用する 20 ことができる。イソシアネート基と水酸基との反応は、 通常、約20~約250℃、特に約50~200℃の範 囲で約10分間~約24時間、特に約20分間~約10 時間の範囲で反応させることが好ましい。また、該反応 において、必要に応じてイソシアネート基と水酸基との 公知の反応触媒、例えば、オレイン酸鉛、テトラブチル スズ、三塩化アンチモン、トリフェニルアルミニウム、 トリオクチルアルミニウム、ナフテン酸亜鉛、ナフテン 酸ジルコニウム、テトラーnーブチルー1、3ージアセ チルオキシジスタノキサン、オクチル酸スズ、ジブチル チンジラウレート、ジブチルチンジアセテート、1,4 ージアザ[2, 2, 2]ビシクロエタン、Nーエチルモル ホリン等を挙げることができる。該触媒は、通常、

(a)~(d)成分の総合計量固形分100重量部に対 して約0.01~10重量部、好ましくは約0.1~5 重量部の範囲で使用することができる。

【0015】また、上記した成分(a)~(c)及び必 要に応じて配合する(d)成分の配合割合は、最終的に 得られる不飽和基含有ウレタン樹脂(A)が上記した酸 価、不飽和度及び数平均分子量の範囲に入るように適宜 配合すれば良いが、上記各成分(a)~(d)の総合計 量固形分を基準として、(a)成分が約5~約50重量 %、好ましくは約10~約40重量%、(b)成分が約 3~約50重量%、好ましくは約5~約30重量%、

(c) が約5~約60重量%、好ましくは約10~約5 0重量%、(d)が約0~約50重量%、好ましくは約 0~約40重量%の範囲である。また、上記した成分 (a)~(c)及び必要に応じて(d)を反応させて得 られる樹脂がイソシアネート基を有する場合には、必要 に応じて水酸基含有エチレン性不飽和モノマーと反応さ 50 せて、該樹脂の分子鎖末端にエチレン性不飽和基を導入 することができる。

【0016】上記した水酸基含有エチレン性不飽和モノ マーとしては、例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレー ト、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプ ロピルアクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレー ト、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、 トリメチロールプロパンジ (メタ) アクリレート、アリ ルアルコール、プタンジオールモノアクリレート、プタ ンジオールモノメタクリレート、Nーメチロールアクリ ルアミド、クロチルアルコール、プロピレングリコール モノアクリレート等が挙げられる。また、上記した以外 にもグリシジルアクリレートまたはグリシジルメタクリ レートとモノカルボン酸化合物(例えば、酢酸、プロピ オン酸、クロトン酸など)との付加物、(メタ)アクリ ル酸とエポキシ化合物(例えば、エピクロルヒドリン、 フェニルグリシジルエーテル、グリシジル(メタ)アク リレート、メチルグリシジル (メタ) アクリレート、ア リルグリシジルエーテル、下記一般式(Ⅰ)、(ⅠⅠ) 及び(III)等)との付加物なども使用することがで きる。これらは単独であるいは2種以上混合して用いる ことができる。

【0017】また、上記した成分(a)~(c)及び必 要に応じて(d)を反応させて得られる樹脂が水酸基を 有する場合には、必要に応じてイソシアネート基含有エ チレン性不飽和モノマーと反応させて、該樹脂の分子鎖 末端にエチレン性不飽和基を導入することができる。該 イソシアネート基含有エチレン性不飽和モノマーとして は、例えば、イソシアン酸エチルメタクリレート、ジイ ソシアネート化合物の1個のイソシアネート基に水酸基 とエチレン性不飽和基を有する単量体を付加させて得ら れる付加物(例えば、イソホロンジイソシアネートとヒ ドロキシエチルメタクリレートとのモノアダクト等)が 挙げられる。更に、上記した成分(a)~(c)及び必 要に応じて(d)を反応させて得られる樹脂のカルボキ シル基の一部とエポキシ基含有エチレン性不飽和モノマ ーと反応させて、該樹脂中にエチレン性不飽和基を導入 することもできる。該エポキシ基含有エチレン性不飽和 モノマーとしては、例えば、グリシジル(メタ)アクリ レート、メチルグリシジル(メタ)アクリレート、アリ ルグリシジルエーテル、ビニルシクロヘキセンモノオキ サイドや下記一般式(I)、(II)及び(III)等 が挙げられる。

【化1】

$$R_{1} O \\ CH_{2} = C - C - O - (Y)_{K} O$$

$$CH_{2} = C - C - O - (Y)_{K} O$$

$$CH_{2} = C - C - O - (Y)_{K} O$$

$$CH_{2} = C - C - O - (Y)_{K} O$$

$$(II)$$

上記した一般式中(I)、(II)及び(III)にお 10 いて、R<sub>1</sub>は水素原子又はメチル基を表し、kは0~1 0の整数を表し、Yは

【化2】

で示される2価の基を表し、R2は炭素数1~10の2 価の脂肪族飽和炭化水素基を表し、R3は炭素数1~6 の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表し、nは0~10の 整数である。上記した一般式(I)、(II)及び(I II) において、特にkが1のもの、nが0でR₃が炭 素数1~4のもの、nが1でR2が炭素数1~5でR3が 炭素数1~4のものが好ましい。かくして得られた不飽 和基含有ウレタン樹脂(A)は、酸価が20~300mg K OH/g、好ましくは30~100mgKOH/g、不飽和 度が0.2~5.0モル/kg、好ましくは0.7~5.0モル/kg、数 平均分子量が400~100000、好ましくは400~50000の範 囲内である。不飽和基含有ウレタン樹脂(A)の酸価が 20mgKOH/g未満になると現像性が低下し、他方、 300mgKOH/gを越えると光硬化膜の水溶性が高く なるために現像時にレジストパターンが流されてレジス ト膜が形成できなくなるといった欠点がある。不飽和基 含有ウレタン樹脂(A)の不飽和度が0.2モル/kg未満に なると、感光性が悪く、塗膜が硬化するのに長時間光照 射する必要があり、他方、5.0モル/kgを越えると不飽和 基含有ウレタン樹脂(A)の熱安定性が悪くなるため樹 脂の合成時や貯蔵時にゲル化しやすくなるといった欠点 がある。不飽和基含有ウレタン樹脂(A)の数平均分子 量が400未満になると塗装した塗膜が脆くなり、他方、 数平均分子量が100000を越えると現像時に膜残りなどが 生じるといった欠点がある。不飽和基含有ウレタン樹脂 (A) は水酸基価0~200mgKOH/gを有するこ とができる。このような水酸基は硬化剤(C)により硬 化させるために使用することができる。

【0018】本発明の感光性樹脂組成物で使用される光重合開始剤(B)は従来から公知のものを特に制限なし使用することができる。具体的には、例えば、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ジエトキシアセトフェノン、2ーヒドロキシー2ーメチルー1ーフェニルプロパンー1ーオン、ベンジルジメチルケタール、1

ーヒドロキシシクロヘキシルーフェニルケトン、2ーメ チルー2ーモルフォリノ(4ーチオメチルフェニル)プ ロパンー1ーオン、2ーベンジルー2ージメチルアミノ **ー1ー(4ーモルホリノフェニル)ープタノン、2**, 4. 6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィン オキサイド、2, 4, 6-トリメチルベンゾイルフェニ ルエトキシフォスフィンオキサイド、ベンゾフェノン、 0-ベンゾイル安息香酸メチル、ヒドロキシベンゾフェ ノン、2ーイソプロピルチオキサントン、2,4-ジメ チルチオキサントン、2、4ージエチルチオキサント ン、2、4-ジクロロチオキサントン、2、4、6-ト リス (トリクロロメチル) ー S ー トリアジン、2 ーメチ ルー4、6-ビス(トリクロロ)-S-トリアジン、2 - (4-メトキシフェニル) - 4、6ービス(トリクロ ロメチル)ーS-トリアジン、鉄-アレン錯体、チタノ セン化合物などが挙げられるが、特にこれらに限定され るものではない。これらの光重合開始剤は単独もしくは 2種類以上を混合して使用できる。その配合量は、前記 した不飽和基含有ウレタン樹脂(A)100重量部(固 20 形分) に対して約0.1~約10重量部、特に約0.2 ~約8重量部の範囲が好ましい。本発明の感光性樹脂組 成物で使用される硬化剤(C)は、上記樹脂(A)のカ ルボキシル基及び/又は水酸基と反応硬化する硬化剤で ある。

【0019】該硬化剤としては、例えば、水酸基と反応 する硬化剤としては、メチル化メラミン樹脂、混合アル キル化メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、アルキル 化スピログアナミン樹脂、不飽和基を有するアミノ樹脂 等のアミノ樹脂、N-メチロール (メタ) アクリルアミ ドまたはそのアルキルエーテル化物の(共)重合体が挙 げられる。また、カルボキシル基と反応する硬化剤とし ては、例えば、メチルグリシジルメタクリレート(M-GMA) 及びその(共) 重合体のようなアルキルグリシ ジル基を有する化合物、脂環式エポキシを有する化合 物、アリルを酸化することによって得られるエポキシを 有する化合物、不飽和脂肪酸誘導体をエポキシ化して得 られるエポキシ化合物、エポキシ化ポリブタジエン等の エポキシ樹脂、オキサゾリン基を有する化合物、オキキ セタン基を有する化合物等が挙げられる。硬化剤(C) は単独もしくは2種類以上を混合して使用できる。その 配合量は、前記した不飽和基含有ウレタン樹脂(A)1 00重量部(固形分)に対して約1~約50重量部、特 に約2~約40重量部の範囲が好ましい。硬化剤(C) の配合割合が約1重量部未満になると硬化性が低下し、 密着性、ハンダ耐熱性、耐無電解金メッキ性等の性能が 劣り、一方、約50重量部を越えると光硬化性が低下し 繊細なパターンが形成されない。

【0020】本発明の感光性樹脂組成物において、光重合開始剤(B)による光重合反応を促進させるため、必 50 要に応じて光増感促進剤を光重合開始剤(B)と併用し 11

てもよい。併用し得る光増感促進剤としては、例えば、 トリエチルアミン、トリエタノールアミン、メチルジエ タノールアミン、4ージメチルアミノ安息香酸メチル、 4ージメチルアミノ安息香酸エチル、4ージメチルアミ ノ安息香酸イソアミル、安息香酸(2ージメチルアミ ノ) エチル、ミヒラーケトン、4,4'ージエチルアミ ノベンゾフェノン等の3級アミン系、トリフェニルホス フィン等のアルキルフォスフィン系、βーチオジグリコ ール等のチオエーテル系、などが挙げられる。これらの 光増感促進剤はそれぞれ単独もしくは2種類以上を混合 して使用できる。光増感促進剤の配合量は、前記した不 飽和基含有ウレタン樹脂(A)100重量部(固形分) に対して約0.1~約10重量部、特に約0.2~約8 重量部の範囲が好ましい。

【0021】更に、本発明の感光性樹脂組成物におい て、光重合開始剤(B)と組み合わせて増感色素を併用 することもできる。具体例としては、例えば、チオキサ ンテン系、キサンテン系、ケトン系、チオピリリウム塩 系、ベーススチリル系、メロシアニン系、3-置換クマリ ン系、シアニン系、アクリジン系、チアジン系などの色 20 素が挙げられる。これらは単独であるいは2種以上混合 して用いることができる。増感色素の配合量は、前記し た不飽和基含有ウレタン樹脂(A)100重量部(固形 分) に対して約0.1~約10重量部、特に約0.2~ 約8重量部の範囲が好ましい。本発明の感光性樹脂組成 物において、光硬化性や硬化膜の機械強度などの性能を 向上させるために不飽和基含有ウレタン樹脂(A)以外 の従来から公知の重合性不飽和基含有樹脂や重合性不飽 和モノマーなどを必要に応じて使用することができる。 上記した重合性不飽和基含有樹脂としては、例えば、水 30 酸基含有ポリエステル樹脂に(メタ)アクリル酸を縮合 反応させた樹脂、不飽和基含有エポキシ樹脂及び不飽和 基含有アクリル樹脂などが挙げられる。

【0022】上記した重合性不飽和基含有モノマーとし ては、例えば、下記した1分子中に1~3個の重合性不 飽和基を含有する不飽和重合性モノマーが挙げられる。 1分子中に1個の重合性不飽和基を含有する不飽和重合 性モノマーとして、例えば、スチレン、メチル(メタ) アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、ブチル (メタ) アクリレート、2ーエチルヘキシル (メタ) ア クリレート、ラウリル (メタ) アクリレート、シクロへ キシル (メタ) アクリレート、シクロヘキセニル (メ タ) アクリレート、2ーヒドロキシエチル(メタ) アク リレート、ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、 テトラヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、εーカ プロラクトン変性テトラヒドロフルフリル(メタ)アク リレート、フェノキシエチル(メタ)アクリレート、フ ェノキシポリエチレングリコール(メタ)アクリレー ト、ジシクロペンテニル(メタ)アクリレート、ジシク ロペンテニルオキシエチル (メタ) アクリレート、イソ 50 る。上記したその他の樹脂やモノマーは不飽和基含有ウ

ボルニル (メタ) アクリレート、ベンジル (メタ) アク リレート、εーカプロラクトン変性ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコールモノ (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ (メタ) アクリレート、2ーヒドロキシー3ーフェノキ シプロピル (メタ) アクリレート、2ーヒドロキシー3 ープトキシプロピル(メタ)アクリレート、フタル酸モ ノヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、アロニック スM110(東亞合成株式会社製、商品名)、Nーメチ ロール (メタ) アクリルアミド、Nーメチロール (メ タ) アクリルアミドブチルエーテル、アクリロイルモル ロリン、ジメチルアミノエチル (メタ) アクリレート、 N-ビニルー2ーピロリドンなどが挙げられる。これら は単独であるいは2種以上混合して用いることができ

【0023】1分子中に2個の重合性不飽和基を含有す る不飽和重合性モノマーとして、例えば、エチレングリ コールジ (メタ) アクリレート、ジエチレングリコール ジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、プロピレングリコールジ(メ タ) アクリレート、ジプロピレングリコールジ(メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)ア クリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリ レート、1、4ブタンジオールジ(メタ)アクリレー ト、1、6ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、 ビスフェノールAエチレンオキサイド変性ジ(メタ)ア クリレート、ビスフェノールAプロピレンオキサイド変 性ジ (メタ) アクリレート、2ーヒドロキシ1ーアクリ ロキシ3ーメタクリロキシプロパン、トリシクロデカン ジメタノールジ (メタ) アクリレート、ジ (メタ) アク リロイルオキシエチルアシッドフォスフェート、カヤラ ッドHX-220, 同左620, 同左R-604, 同左 MANDA(以上、日本化薬株式会社製、商品名)など が挙げられる。これらは単独であるいは2種以上混合し て用いることができる。

【0024】1分子中に3個の重合性不飽和基を含有す る不飽和重合性モノマーとして、例えば、トリメチロー ルプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメチロール プロパンエチレンオキサイド変性トリ(メタ)アクリレ 40 ート、トリメチロールプロパンプロピレンオキサイド変 性トリ (メタ) アクリレート、グリセリントリ (メタ) アクリレート、グリセリンエチレンオキサイド変性トリ (メタ) アクリレート、グリセリンプロピレンオキサイ ド変性トリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトー ルトリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールテ トラ (メタ) アクリレート、イソシアヌル酸エチレンオ キサイド変性トリアクリレート、ジペンタエリスリトー ルヘキサ(メタ)アクリレートなどが挙げられる。これ らは単独であるいは2種以上混合して用いることができ

レタン樹脂(A)100重量部に対して約100重量部以下の 範囲で配合することができる。

13

【0025】また、本発明の感光性樹脂組成物には、耐熱性、密着性、硬度などの被膜性質を向上する目的で、硫酸バリウム、無定形シリカ、タルク、クレー、雲母粉等の公知慣用の無機充填剤が配合できる。無機充填剤の配合割合は樹脂(A)100重量部に対して10~200重量部、好ましくは30~150重量部の範囲である。

【0026】更に、本発明の感光性樹脂組成物には、必 要に応じて、フタロシアニンブルー、フタロシアニング リーン、アイオジングリーン、ジスアゾイエロー、クリ スタルバイオレット、酸化チタン、カーボンブラック、 ナフタレンブラックなどの公知慣用の着色剤、ハイドロ キノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、 tert -ブチルカテコール、ピロガロ-ル、フェノチアジン等の 公知慣用の重合禁止剤、微粉シリカ、ベントン、モンモ リロナイト等公知慣用の増粘剤、シリコーン系、フッ素 系、高分子系等の消泡剤および/または、レベリング 剤、イミダゾール、2ーメチルイミダゾール、4ーメチ ルイミダゾール等のイミダゾール化合物、2-アミノチ アゾール、2ーアミノー4ーメチルチアゾール、2,5 ジメルカプト1、3、4チアゾール等のチアゾール化 合物、2-アミノ-1,3、4メチルチアジアゾール、 5ーアミノー2ーメルカプト1、2、4チアジアゾー ル、2-アミノ-5-メチル1,2,4チアジアゾール 等のチジアゾール化合物、1,2,4トリアゾール、3 ーアミノ1, 2, 4トリアゾール、5ーアミノー2ーメ ルカプト1, 2, 4トリアゾール、4ーアミノ1, 2, 4トリアゾール、3ーメルカプト1, 2, 4トリアゾー ル等のトリアゾール化合物、1Hテトラゾール、5-ア **ミノ1Hテトラゾール、1-メチル-5-メルカプト1** Hテトラゾール、1-フェニル-5-メルカプト1Hテ トラゾール等のテトラゾール化合物、ビニルトリアジン 化合物及びその誘導体、シランカップリング剤等の密着 性付与剤のような公知慣用の添加剤類を配合することが できる。

【0027】また、本発明の感光性樹脂組成物は、上記以外にも必要に応じて染料、各種添加剤(重合禁止剤、タレ止め剤、塗面改質剤、可塑剤など)、その他の樹脂あるいは塗布を容易にするための有機溶剤などの溶媒などを添加することができる。本発明の感光性樹脂組成物は、有機溶剤系感光性樹脂組成物、無溶媒系(低溶剤系)感光性樹脂組成物及び水系感光性樹脂組成物として使用することができる。該有機溶剤系感光性樹脂組成物は、上記した成分(A)、(B)及び(C)を有機溶剤に溶解もしくは分散することによって得られる。また、無溶媒系感光性樹脂組成物は、上記した成分(a)の製造時に有機溶剤を使用しないで製造することにより製造できる。また、有機溶剤を使用して成分(a)を製造してきる。また、有機溶剤を使用して成分(a)を製造し

た場合には、このものを真空ポンプ等で減圧して有機溶剤の一部または全部を除去することにより、または有機溶剤を使用して成分(a)を製造し次いで水性化した樹脂組成物を真空ポンプ等で減圧して有機溶剤の一部または全部を除去することにより得られる。

【0028】上記した水系感光性樹脂組成物は、有機溶 剤を含有もしくは含有しない不飽和基含有ウレタン樹脂 (A) に塩基性中和剤で中和し、次いで水に溶解もしく は分散することにより得られる。該水系感光性樹脂組成 物において、有機溶剤を使用した場合には中和、水希釈 した後、真空ポンプ等で減圧して有機溶剤の一部または 全部を除去することにより低溶剤もしくは無溶剤の水系 感光性樹脂組成物を製造することができる。上記した塩 基性中和剤としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、水酸化リチウム、水酸化カルシウム、水酸 化バリウムなどのアルカリ金属又はアルカリ土類金属の 水酸化物;アンモニア;トリエチルアミン、トリプロピ ルアミン、トリブチルアミン、モノメチルジメチルエタ ノールアミン、トリエタノールアミン等を挙げることが できる。これらは単独であるいは2種以上混合して用い ることができる。該塩基性中和剤の配合割合は、樹脂 (A)の酸基に対して、約0.3~約2当量、特に約 0. 4~1. 5 当量の範囲内が好ましい。

【0029】この水系感光性樹脂組成物は、通常の下記塗装方法で塗装する以外に被塗物が導電性(銅張り基板等)の場合にはアニオン電着塗装方法により塗装することができる。該アニオン電着塗装で使用されるアニオン電着塗料は、上記した水系感光性樹脂組成物を濃度(固形分濃度)3~25重量%、特に5~15重量%の範囲及びPH7~9の範囲に調整したものを浴塗料として使用することができる。アニオン電着塗料は、例えば、次のようにして被塗物である導体表面に塗装することができる。即ち、まず、浴のPHと浴濃度を上記の範囲に調整し、浴温度を約15℃~約40℃、好ましくは約15℃~約30℃に管理する。次いで、このように管理された電着塗装浴に、塗装される導体を陽極とし、浸漬、約5V~約200Vの直流電流を陰極との間で通電する。通電時間は約10秒間~約5分間が適当である。

【0030】また、本発明の有機溶剤系感光性樹脂組成物、低溶剤系感光性樹脂組成物及び水系感光性樹脂組成物を支持基材に塗布して乾燥したものをドライフィルムとして使用することができる。ドライフィルム表面の感光性樹脂被膜は、巻き付けて貯蔵した際に該被膜と被膜もしくは被膜と支持基材とが粘着しない樹脂により形成されることが好ましい。このものとしては、樹脂の軟化温度が約10~200℃、特に15~100℃の範囲内が好ましい。本発明で使用する支持基材は、例えば、感光性樹脂層を支持基材に固定化するとともに被着物(例えば、プリント基板等)表面に対する貼り付けを容

50 易に行うことができるように設けられる基材である。該

基材としては、例えば、ポリエチレンテレフタレートフ ィルム、アラミド、カプトン、ポリメチルペンテン、ポ リエチレン、ポリプロピレン等のフィルムの何れも使用 できるが、特にポリエチレンテレフタレートフィルムを 使用することが、コストおよび感光性ドライフィルムと しての良好な特性を得る上で最も最適であると言える。 支持基材の膜厚は、通常約10μm~約5mm、特に約 15μm~約500μmの範囲内が好ましい。また、こ れら支持基材上に上記した感光性樹脂組成物をローラー 法、スプレー法、シルクスクリーン法等にて塗布もしく は印刷することによって、感光性樹脂ドライフィルムを 製造することができる。勿論、該感光性樹脂組成物の被 膜の基材からの剥離性を高める為に基材に予め離型剤 (シリコーン、ワックス等)を支持基材に塗布しておい ても構わない。感光性樹脂層の膜厚は、通常10μm~ 200 μm、特に15 μm~150 μmの範囲内が好ま しい。支持基材表面に塗布もしくは印刷した樹脂組成物 は、基板等に熱ラミネートして貼り付けることができ る。ドライフィルムを基板に貼付けした後、該基材を剥

15

【0031】本発明の感光性樹脂組成物は、一般に用い られている公知の感光性材料、例えば、塗料、インキ、 接着剤、エッチングレジスト材、ソルダーレジスト材、 メッキレジスト材、フォトビアビルドアップ絶縁材刷板 材(平板や凸版用製版材、オフセット印刷用PS板)情 報記録材料、レリーフ像作製材料、光ファイバー用被覆 材等幅広い用途への使用が可能である。

離して現像される。

【0032】次に、本発明の感光性樹脂組成物を使用し てレジストパターンを形成した1つの例示について説明 する。該レジストパターンは、(1)基材上に本発明の フォトレジスト感光性樹脂組成物を塗装し被膜を形成す る工程、(2)基材上に形成されたフォトレジスト用感 光性樹脂被膜表面に所望のレジスト被膜(画像)が得ら れるようにレーザー光線で直接もしくは光線でネガマス クを通して感光して硬化させる工程、(3)上記(2) 工程で形成されたレジスト被膜をアルカリ現像処理して 基板上にレジストパターンを形成する工程

(4) 上記(3) 工程で形成されたレジストパターンを 加熱させる工程により形成することができる。上記した 基材としては、電気絶縁性のガラスーエポキシ板、ポリ エチレンテレフタレートフィルム、ポリイミドフィルム 等のプラスチックフィルムやプラスチック板;これらの プラスチック板やプラスチックフィルムの表面に銅、ア ルミニウム等の金属箔を接着することによって、もしく は銅、ニッケル、銀等の金属又は酸化インジウムー錫 (ITO) に代表される導電性酸化物等の化合物を真空 蒸着、化学蒸着、メッキ等の方法で導電性被膜を形成し たもの:スルーホール部を設けたプラスチック板やプラ スチックフィルムの表面及びスルーホール部に導電性被 ている銅スルーホールプリント配線基板等が挙げられ

【0033】上記塗装(1)工程において感光性樹脂組 成物が、有機溶剤系、水系の場合は、基板の表面にスプ レー塗装、静電塗装、スピン塗装、浸漬塗装、ローラー 塗装、カーテンフロー塗装、シルク印刷等の手段により **塗装し、必要に応じてセッテング等を行って、約50~** 130℃の範囲の温度で乾燥を行うことにより感光性樹 脂被膜を形成することができる。このようにして形成さ れた被膜は次いで工程(2)で露光されるが、必要に応 じて該被膜表面に酸素を遮断し露光による感光性被膜の 硬化の阻害を防止するために従来から公知の非感光性の カバーコート層を設けることができる。露光は、パター ンを描いたフィルム (フォトマスク) を介して紫外線な どの活性光線を照射することで画像を形成するフォトマ スク法、あるいはレーザー光などにより、直接描画する ことにより画像を形成するLDI法によりレジストパタ ーンを形成させることができる。また、感光性樹脂組成 物が、電着塗料の場合は、電着塗装した後、水切り、エ 20 アーブロー等を行って、必要に応じて約50から130 ℃の範囲の温度で乾燥を行うことにより感光性樹脂被膜 を形成することができる。上記した感光性樹脂被膜の膜 厚は約0.5~100μm、特に約1~50μmの範囲 が好ましい。

【0034】露光工程(2)で使用する光線としては、 本発明の感光性樹脂組成物を硬化させるものであれば特 に制限なしに従来から公知のものを使用することができ る。光線としては、例えば、紫外線、可視光線、レーザ 一光(近赤外線、可視光レーザー、紫外線レーザー等) が挙げられる。その照射量は、通常0.5~2000m j/cm²、好ましくは1~1000mj/cm²の範囲 内が好ましい。また、光線の照射源としては、従来から 使用されているもの、例えば、超高圧、高圧、中圧、低 圧の水銀灯、ケミカルランプ、カーボンアーク灯、キセ ノン灯、メタルハライド灯、蛍光灯、タングステン灯、 太陽光等の各光源により得られる光源や紫外カットフィ ルターによりカットした可視領域の光線や、可視領域に 発振線を持つ各種レーザー等が使用できる。髙出力で安 定なレーザー光源として、アルゴンイオンレーザー(4 88 nm)、あるいは YAG レーザーの第二高調波 (5 32 nm)が好ましい。現像処理(3)は、未硬化被膜 の洗い出しは、通常、カセイソーダー、炭酸ソーダー、 カセイカリ、アンモニア、アミン等を水に希釈した弱ア ルカリ水溶液が使用される。カバーコートが設けられて いる場合には現像処理前にこのカバーコートを取り除い ておくことが好ましい。加熱処理(4)は、ソルダーレ ジスト等のように回路を保護するために設けられた剥離 を行なわない永久レジストを形成するために上記現像処 理(3)後に、熱風乾燥機、赤外乾燥機等で加熱処理を 膜を形成したもの:銅板等の金属板、パターン形成され 50 行い、樹脂(A)のカルボキシル基又は水酸基を含有す

17

る場合には水酸基と反応硬化する硬化剤(C)との反応によりレジスト硬化膜を形成させる工程である。加熱は、硬化剤の種類に応じて適当な加熱条件を設定すればよいが、通常、約50~300℃、好ましくは約90~200℃で約1~120分間、好ましくは約10~90分間の範囲である。また、銅張り基材を使用した場合には、露出した銅層(非回路部分)を塩化第2鉄や塩化第2銅の水溶液でエッチングすることにより除去することができる。また、レジスト被膜の除去はカセイソーダ等の強アルカリや塩化メチレン等の溶剤により除去される。

#### [0035]

【発明の効果】 本発明の感光性樹脂組成物は各種塗装方法で塗装でき、塗装膜を加熱乾燥し、均一な感光膜を形成する。この感光膜はフォトマスク法、または、LD 1法で露光すると、未露光部は弱アルカリによって現像され、また、露光部も強アルカリによって除去することができるので、従来の感光性樹脂組成物と置き換えることができる。また、本発明の感光性樹脂組成物を用いて形成される露光部のレジスト膜の柔軟性、耐衝撃性、感度が従来のフォトレジスト膜の柔軟性、耐衝撃性、感度が従来のフォトレジストとり大きく向上しているために、レジスト膜の欠け等が低減し、製品であるプリント基板の不良率を小さくすることができる。更に、パターン形成後のレジストを加熱することにより耐薬品性に優れ、かつ強靭なレジストを形成することができるので、特にレジスト膜の碁盤目密着性、無電解金メッキ性等の密着性等の性能が優れる。

#### [0036]

【実施例】 以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明する。本発明は下記した実施例に限定されるものではない。なお、合成例及び実施例において「部」及び「%」は重量基準である。

#### 合成例1(実施例)

4つロフラスコにメチルイソブチルケトン500部、エピコート828EL(油化シェル株式会社製、商品名)760部、ハイドロキノン0.1部及びテトラエチルアンモニウムブロマイド1部を入れて撹拌し、空気を吹き込みながらアクリル酸288部を110℃で1時間かけて滴下し、さらに8時間その温度を保持し反応させ、不飽和基含有ジオールの溶液を得た。さらに空気を吹き込みながらこの溶液にジメチロールプロピオン酸268部、イソホロンジイソシアネート666部を添加して撹拌し、100℃で8時間保持し反応させる。イソシアネート基の残存がほとんど認められなくなったのを確認した後、プロピレングリコールモノメチルエーテル820部を入れ冷却し、カルボキシル基含有不飽和ウレタン樹脂(酸価57mg KOH/g:不飽和度2.0モル/kg:数平均分子量1980)の溶液を得た。

## 【0037】合成例2(実施例)

4つロフラスコにメチルイソブチルケトン500部、セロキサイド2021 (ダイセル株式会社製、商品名) 260部、ハ

イドロキノン0.1部及びテトラエチルアンモニウムプロマイド1部を入れて撹拌し、空気を吹き込みながらメタクリル酸172部を110℃で1時間かけて滴下し、さらに8時間その温度を保持し反応させ、不飽和基含有ジオールの溶液を得た。さらに空気を吹き込みながらこの溶液にジメチロールプロピオン酸402部、エチレングリコール62部、トリレンジイソシアネート1044部を添加して撹拌し、100℃で3時間反応させた後、その温度で2-ヒドロキシエチルアクリレート232部を添加し、5時間反応させ3。イソシアネート基の残存がほとんど認められなくなったのを確認した後、プロピレングリコールモノメチルエーテル950部を入れ冷却し、カルボキシル基含有不飽和ウレタン樹脂(酸価77mg KOH/g:不飽和度1.8モル/kg:数平均分子量2170)の溶液を得た。

## 【0038】合成例3(実施例)

4つ口フラスコにメチルイソブチルケトン500部、デナコ ールEX-201 (ナガセ化成工業社製、商品名) 472部、ハ イドロキノン0.1部及びテトラエチルアンモニウムプロ マイド1部を入れて撹拌し、空気を吹き込みながらアク リル酸288部を110℃で1時間かけて滴下し、さらに8時間 その温度を保持し反応させ、不飽和基含有ジオールの溶 液を得た。さらに空気を吹き込みながらこの溶液にジメ チロールプロピオン酸268部、ポリエチレングリコール (分子量600) 1200部、ヘキサメチレンジイソシアネー ト840部を添加して撹拌し、100°Cで3時間反応させた 後、その温度でイソシアン酸エチルメタクリレート310 部を添加し、5時間反応させる。イソシアネート基の残 存がほとんど認められなくなったのを確認した後、プロ ピレングリコールモノメチルエーテル1770部を入れ冷却 し、カルボキシル基含有不飽和ウレタン樹脂(酸価33m g KOH/g;不飽和度1.8モル/kg;数平均分子量338 0) の溶液を得た。

## 【0039】合成例4(実施例)

4つ口フラスコにメチルイソブチルケトン500部、セ ロキサイド2021(ダイセル株社製、商品名、エポキ シ樹脂) 260部、ハイドロキノン0.1部及びテトラ エチルアンモニウムブロマイド 1 部を入れ攪拌し、空気 を吹き込みながらメタクリル酸172部を110℃で1 時間かけて滴下し、更に8時間熟成して不飽和基含有ジ オール溶液を得た。次いで空気中の存在下で得られた溶 液にジメチロールプロピオン酸402部、エチレングリ コール62部、トリレンジイソシアネート1044部を 添加し攪拌を行い100℃で3時間反応させた。続いて 2-ヒドロキシエチルアクリレート232部を滴下して 100℃で5時間反応させ、更にイソシアネート基がほ とんど認められなくなったのを確認したのち、グリシジ ルメチルメタクリレート142部を100℃で30分か けて滴下し、その後5時間同温度で熟成させた。得られ た溶液にプロピレングリコールモノメチルエーテル10 50 40部を入れ冷却して、カルボキシル基含有不飽和ウレ

タン樹脂(酸価48mgKOH/g;不飽和度2.2モル/kg;数平均分子量2310)の溶液を得た。

19

## 【0040】合成例5(比較例)

メチルメタクリレート40部、ブチルアクリレート21部、アクリル酸39部及びアゾビスイソブチロニトリル2部からなる混合液を、窒素ガス雰囲気下において、110℃に保持したプロピレングリコールモノメチルエーテル90部中に3時間を要して滴下した.滴下後、1時間熟成させ、アゾビスジメチルバレロニトリル1部およびプロピレングリコールモノメチルエーテル12部からなる混合液を1時間要して滴下し、さらに5時間熟成させて高酸価アクリル樹脂(酸価155)溶液を得た。次に、この溶夜にグリシジルメタクリレート50部、ハイドロキノン0. 12部及ぴテトラエチルアンモニウムブロマイド0. 6部を加え、空気を吹き込みながら110℃で5時間反応させて光硬化性樹脂(酸価約69mg KOH/g;不飽和度2. 30モル/kg;ガラス転移温度(Tg点)20℃;数平均分子量約20,000)の溶液を得た。

## 【0041】合成例6(比較例)

トリレンジイソシアネート1044部、ポリプロピレングリ 20 コール (分子量400) 800部及びジメチロールプロピオン酸402部を4つロフラスコに入れて撹拌し、100℃で2時間保つた後、冷却して80℃にする。80℃でハイドロキノンモノメチルエーテル1部及び2ーヒドロキシエチルメタクリレート260部を入れ、空気を吹き込みながら撹拝して5時間保つ。イソシアネート基の残存がほとんど認められなくなつたのを確認した後、プロピレングリコールモノメチルエーテル1670部を入れて冷却し、カルボン酸基含有不飽和ポリウレタン樹脂(酸価67mg KOH/g;不飽和度0.80モル/kg;数平均分子量約2500)の溶液を30得た。

## 【0042】実施例1

合成例1で製造した樹脂溶液167部にイルガキュアー907 (チバガイギー社製、商品名)5部、ジエチルチオキサ

ントン2部、ビニルトリアジン2部、フタロシアニンプ ルー(着色顔料)1部、硫酸バリウム70部をプロピレ ングリコールモノメチルエーテル50部に溶解もしは分 散した液体をサンドミルで分散したのち、エピコート8 28 (油化シェル社製、商標名、ビスフェノールA型液 状エポキシ樹脂) 18部、プロピレングリコールモノメ チルエーテル50部を添加し実施例1のレジスト組成物 を得た。上記で得たレジスト組成物を、静電スプレー塗 装により、30~40μmになるように、No. 1200の バフ研摩処理を行ったパターン形成されている銅スルー ホールプリント配線基板に全面塗布し、80℃で15分 間乾燥し、レジストパターンを有するネガフィルムを塗 膜に密着させ、5kwの超高圧水銀灯によって露光量が 200mJ/cm<sup>2</sup>となるように照射させた。次いで3 0℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間、1.5 k g/c m<sup>2</sup>のスプレー圧で現像を行いレジスト膜の光の未硬化 部分を除去してレジスト膜を形成した。得られたものの レジスト膜の現像性は○で良好であった。その後雰囲気 温度150℃の熱風乾燥機で60分間加熱硬化を行い、 20 ハンダ耐熱性、無電解金メッキ耐性の試験を行った。そ の結果を表1に示す。

## 【0043】実施例2~4

表1の配合で実施例1と同様にしてレジスト組成物を作成し、実施例1と同様に塗装、乾燥、露光、現像、加熱させてレジスト膜を形成した。結果をまとめて表1に示す。

## 【0044】比較例1及び2

表1の配合で実施例1と同様にしてレジスト組成物を作成し、実施例1と同様に塗装、乾燥、露光、現像、加熱させてレジスト膜を形成した。結果をまとめて表1に示す。

[0045]

【表1】

	21						
		実施列			比較 例		
		1	2	3	4	1	2
	合成例1の樹脂容液	167					
	合成例2の制造容液		167				
配	合成例3の樹脂溶液			167			
	合成例4の樹脂溶液				167		
	合成例5の樹脂溶液					167	
	合成列5の樹脂溶液						167
合	イルガキュアー907	5	5	5	5	5	5
	ジエチルチオキサントン	2	2	2	2	2	2
(語)	フタロシアニンブルー	1	1	1	1	1	1
	硫酸パリウム」	70	70	70	70	70	70
	固形分濃度(%)	55	55	55	55	55	55
	ビニル・リアジン	2	2	2	2	2	2
	プロピレングリコール	100	100	100	100	100	100
	モノメチルエーテル		-				
	エピコート828	18	25	10	15	22	22
膜	現像性	0	0	0	0	0	0
性	密着性	0	0	0	0	×	0
能	ハンダ面擦性	0	0	0	0	0	×
	無電解金人少十耐性	0	0	0	0	Δ	Δ

【0046】表1における試験項目の試験条件及び評価 は下記のとおりである。

現像性:現像により残った光硬化レジスト膜部と現像に より除去された光未硬化レジスト膜部とを拡大鏡にて目 視観察して判定した。○:光硬化レジスト膜がハッキリ 残っておりシャープなものであり、そしてで光未硬化レ ジスト膜部分には全く膜が残っていないもの、×:光硬 化レジスト膜が現像されシャープでないもの、あるいは 光未硬化レジスト膜が少し残るもの。

【0047】密着性: JIS D 0202の試験方法 に従って、硬化膜に碁盤目状にクロスカットを入れ、次 いでセロテープによるピーリングテスト後の剥がれの状 態を目視判定した。○:100/100(残った碁盤目 の数) / (元の碁盤目の数、以下同様の意味) で全く剥 がれのないもの、 $\triangle:100/100$ でクロスカット部 /100で著しく劣るもの。

【0048】ハンダ耐熱性: JIS C 6481の試 験方法に従って、260℃のハンダ浴への試験片の10 秒浸漬を2回、外観の変化を評価した。ポストフラック スは、JIS C 6481に従ったフラックスを使用 40 した。○:外観変化無しで良好なもの、△:レジスト膜 の変色が認められ劣るもの、×:レジスト膜の浮き、剥 がれ、ハンダ潜りあり著しく劣るもの。

【0049】無電解金メッキ耐性:試験片を ICPト ッププロセス(奥野社製)に従って無電解金メッキを行 い、その試験片について、外観の変化及びセロテープに よるピーリングテストを行いレジストの剥がれ状態を目 視判定した。○:外観変化もなく、レジストの剥離も全 くなく良好のもの、△:外観変化はないがレジストにわ ずかに剥がれがあり劣るもの、×:レジストの浮きが見 が少し剥がたもので劣るもの、×:50/100~90 50 られ、メッキ潜りが認められピーリングテストでレジス

トの剥がれが大きく著しく劣るもの。

フロントページの続き

(72)発明者 宮川 堅次

神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番 1 号 関

23

西ペイント株式会社内

(72)発明者 瀬古 健治

神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番 1 号 関

西ペイント株式会社内

F ターム(参考) 2HO25 AAO1 AA13 AA14 AB15 ACO8

ADO1 BC66 BC81 BC82 BC85

BC86 BC92 CA00 CC17 FA29

2H096 AA26 BA06 BA16 EA04 GA09

HA01